# Влияние донор-донорного взаимодействия на переход металл–изолятор в легированных полупроводниках

#### © В.М. Михеев

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

#### (Поступила в Редакцию 2 июня 1997 г.)

Рассмотрен моттовский переход металл-изолятор (МИ) в слабо компенсированных полупроводниках с простым законом дисперсии (типа InSb). Проведено микроскопическое описание перехода МИ в условиях, когда в окрестности перехода примесная зона перекрыта с зоной проводимости, а уровень Ферми расположен в зоне проводимости. Из условия минимума внутренней энергии системы электронов и доноров показано, что учет донор-донорного взаимодействия приводит к стабилизации промежуточного состояния, в котором доноры ионизованы частично. Показано, что в некотором интервале концентраций доноров, близки к критическому значению, магнитное поле, подавляя ван-дер-ваальсовские взаимодействия нейтральных доноров, индуцирует переход из диэлектрической фазы в металлическую. Проводится параллель с аналогичными эффектами в сильно компенсированных полупроводниках (переход Андерсона), связанными с эффектами слабой локализации.

Прогресс в изучении перехода металл–изолятор (МИ) в моттовских изоляторах и в системах с сильно коррелированным электронным газом существенно связан с применением модели Хаббарда [1,2]. В настоящее время эта модель получила широкое распространение и продолжает развиваться. В качестве примера можно привести работу [3], авторы которой, учитывая моттовские аспекты локализации, модифицировали модель Хаббарда и успешно применили разработанный ими вариант теории к изучению перехода МИ в моноокисях. Однако применение этих достижений теории к изучению моттовских переходов в легированных полупроводниках связано с хорошо известными трудностями. Действительно, согласно моттовской концепции перехода МИ в легированных полупроводниках, в окрестности перехода уровень Ферми электронов расположен в примесной полосе, состоящей из перекрытых подзон Хаббарда и отделенной от зоны проводимости энергетической щелью [1]. В то же время накоплен обширный экспериментальный материал, свидетельствующий о том, что в окрестности перехода МИ в легированных полупроводниках примесная зона перекрыта с зоной проводимости, а уровень Ферми расположен в зоне проводимости [4].

В пользу альтернативной концепции перехода МИ можно привести следующие соображения. В легированных полупроводниках в окрестности перехода МИ при ионизации донора электрон "выбирает" между двумя возможностями: уйти либо в зону проводимости, либо на один из нейтральных доноров (отметим, что в случае моттовских изоляторов такой альтернативы нет, и в результате ионизации появляется электрон, перемещающийся по системе нейтральных доноров). Для перемещения электрона с донора в зону проводимости необходимо компенсировать энергию, равную 1 Ry (здесь и в дальнейшем подразумевается эффективный ридберг). Для перевода электрона с одного донора на другой нейтральный донор необходимо компенсировать несколько меньшую энергию, составляющую величину 1  $\operatorname{Ry}-\tilde{E}_0$ , где  $\tilde{E}_0$  — энергия связи второго электрона на нейтральном доноре. Для оценки величины  $\tilde{E}_0$  можно использовать энергию связи второго электрона на атоме водорода. Согласно вариационным расчетам, эта величи на составляет 0.05 Ry. Столь незначительная энергия может быть компенсирована обменной энергией и энергией корреляции электронов проводимости в металлической фазе. Действительно, по нашим оценкам (рис. 1), энергия электронов проводимости в расчете на один электрон отрицательна и составляет в окрестности перехода по порядку величины 0.1 Ry. Исходя из этих соображений, мы рассматриваем переход МИ в альтернативной модели, пренебрегая переходами электрона на нейтральный донор по сравнению с переходами в зону проводимости.

При таком описании перехода МИ главная проблема заключается в том, чтобы найти механизм, компенсирующий энергию в 1 Ry, которую необходимо затратить при ионизации донора. В теоретических работах по электронно-дырочной жидкости в полупроводниках показано, что в случае материалов со сложным законом дисперсии (таких как Ge и Si) такая компенсация обеспечивается за счет энергии корреляций в электроннодырочной жидкости (ссылки на оригинальные работы см. в монографии [5]). В этих же работах указано, что в полупроводниках с простым законом дисперсии (например, InSb) энергия корреляции значительно меньше ридберга, и вопрос о микроскопическом описании перехода МИ в этих материалах остается открытым. Подробный анализ сложившейся ситуации проведен в работе [6].

Мы считаем, что лишь учет донор-донорного взаимодействия позволяет найти выход из создавшегося положения. Действительно, как показывают расчеты, наличие ионов в металлической фазе сильно понижает энергию связи электронов на соседних донорах, компенсируя энергию в 1 Ry, необходимую для удаления электрона с донора. В принятой нами модели электроны на металлической стороне перехода МИ находятся в зоне проводимости. В этом случае существуют надежные оценки для энергии корреляций в электронной системе [7]. Поэтому мы воспользовались этими оценками, уделив основное внимание анализу донор-донорного взаимодействия.

### 1. Энергия основного состояния

При изучении перехода МИ в легированных полупроводниках большое распространение получили расчеты в модели сильной (МСС) [1]. В этой модели критическая концентрация примесей  $n_c$  соответствует началу перекрытия примесной зоны и зоны проводимости (или началу перекрытия хаббардовских подзон). При этом экранирование примесных потенциалов электронами проводимости не очень существенно при проведении численных оценок и проявляется в более тонких особенностях перехода МИ, таких, к примеру, как скачок концентрации свободных электронов и существование метастабильных состояний в окрестности перехода МИ [8]. По-видимому, МСС дает правильное качественное описание перехода МИ, однако, как и всякая другая модель, нуждается в



**Рис. 1.** Энергия зонных электронов  $\varepsilon_e$  при  $n_e = n_d$  (штриховая линия) и энергия взаимодействия иона с нейтральными донорами  $\varepsilon_{i0}$  (сплошная линия), I-3 — энергия взаимодействия нейтрального донора с соседями — нейтральными донорами:  $I - \varepsilon_{00}^{af}$  для "антиферромагнетика",  $2 - \varepsilon_{00}^{p}$  для парамагнетика,  $3 - \varepsilon_{00}^{op}$  для насыщенного парамагнетика. Среднее межпримесное расстояние, выраженное в боровских радиусах  $r_d$  (в а.u.).

обосновании. Таким обоснованием, по нашему мнению, может служить микроскопическое описание перехода МИ, основанное на вариационных расчетах.

При нулевой температуре свободная энергия системы совпадает с ее внутренней энергией  $E_{int}$ , и условие равновесия системы запишется в виде

$$\delta E_{\rm int} = 0. \tag{1}$$

В качестве критерия перехода МИ примем условие, при котором равновесная концентрация свободных электронов  $n_e$ , определенная из уравнения (1), обращается в нуль. Выбранный нами критерий перехода МИ соответствует началу перекрытия примесной зоны и зоны проводимости в МСС. Таким образом, в принятой модели диэлектрическая фаза соответствует системе, состоящей из нейтральных доноров.

Внутреннюю энергию системы, состоящей из нейтральных доноров, ионов и электронов, можно представить в виде суммы [9]

$$E_{\rm int} = E_e + E_0 + E_{i0} + E_{00}, \qquad (2)$$

где  $E_e$  — энергия зонных электронов,  $E_0$  — энергия злектронов, связанных на донорах,  $E_{i0}$  — энергия взаимодействия ионов с нейтральными донорами,  $E_{00}$  — энергия взаимодействия нейтральных доноров. Здесь  $E_{int}$  — внутренняя энергия, приходящаяся на один донор, рассчитанная в ридбергах. Расстояния измеряются в атомных единицах.

Вклад зонных электронов во внутреннюю энергию запишем в виде

$$E_e = \varepsilon_e n = (\varepsilon_{\rm kin} + \varepsilon_{\rm corr} + \varepsilon_{\rm exch})n. \tag{3}$$

Здесь  $\varepsilon_e$  — внутренняя энергия зонных электронов, приходящаяся на один электрон ( $n = n_e/n_d$ ,  $n_e$  — концентрация электронов,  $n_d$  — концентрация доноров),  $\varepsilon_{\rm kin}$  — кинетическая энергия электронов,  $\varepsilon_{\rm corr}$  — энергия корреляций,  $\varepsilon_{\rm exch}$  — энергия обменного взаимодействия. Для оценок энергии корреляций зонных электронов используем результаты расчетов Пайнса и Нозьера [10]

$$\varepsilon_{\rm corr} = (-0.115 + 0.031 \ln r_s),$$
 (4)

где  $r_s$  — среднее расстояние между электронами.

Энергию обменного взаимодействия оценим в модели Хартри-Фока [11]

$$\varepsilon_{\rm exch} = -0.916/r_s. \tag{5}$$

Формулы (3)–(5) позволяют вычислить среднюю энергию системы зонных электронов, приходящуюся на один электрон. Для оценки этой величины сверху положим концентрацию электронов  $n_e$  равной концентрации доноров  $n_d$  (естественно, что во всех дальнейших расчетах эта величина вычисляется самосогласованным образом вместе с величиной  $\varepsilon_e$ ). Зависимость  $\varepsilon_e$  от среднего расстояния между донорами представлена на рис. 1 штриховой линией. Из этого рисунка видно, что в минимуме эта энергия много меньше ридберга, и, следовательно, металлическая фаза оказывается энергетически менее выгодной, чем диэлектрическая фаза.

Вычислим энергию взаимодействия ионов с нейтральными донорами, учитывая лишь парные взаимодействия. В этом приближении наша задача сводится к хорошо известной задаче о вычислении энергии основного состояния иона молекулы водорода  $H_2^+$  [12]. Энергия взаимодействия иона с нейтральным донором, находящимся на расстоянии *R* от него, может быть представлена в виде

$$\tilde{\varepsilon}_{i0}(R) = \varepsilon_{\mathrm{H}_{2}^{+}}(R) - \varepsilon_{0},$$
(6)

где  $\varepsilon_{\mathrm{H}_{2}^{+}}(R)$  — энергия основного состояния иона молекулы водорода,  $\varepsilon_{0}$  — энергия связи электрона на доноре.

Для вычисления средней энергии взаимодействия иона с окружающими его нейтральными донорами необходимо задать распределение примесных центров в полупроводнике. В данной работе рассматривается случай, когда доноры равномерно распределены по объему образца. Мы считаем, что в этом случае взаимное расположение центров близко к расположению узлов простой кубической решетки и используем для оценок параметры кубической решетки. В этом приближении среднюю энергию взаимодействия иона с нейтральными донорами, рассчитанную на один донор, можно представить в виде

$$E_{i0} = n(1-n)\varepsilon_{i0}(r_d),$$
  

$$\varepsilon_{i0}(r_d) = Z_1\tilde{\varepsilon}_{i0}(r_d) + Z_2\tilde{\varepsilon}_{i0}(2^{1/2}r_d).$$
(7)

Здесь Z1 и Z2 — число ближайших соседей и число соседей, следующих за ближайшими,  $r_d = (n_d a_b^3)^{-1/3}$  межпримесное расстояние, (1 - n) — доля нейтральных доноров. Зависимость энергии  $\varepsilon_{i0}$  от межпримесного расстояния r<sub>d</sub> представлена на рис. 1 сплошной линией. Из этого рисунка следует, что минимальное значение энергии взаимодействия иона с нейтральными донорами составляет около -3 Ry, что и обеспечивает возможность перехода МИ. С ростом концентрации доноров энергия взаимодействия  $\varepsilon_{i0}$  возрастает по модулю, и при выполнении условия  $\varepsilon_{i0}(r_d) < -1$  первый электрон покинет донор. Мы будем называть металлической фазу, в которой доноры частично ионизованы при температуре абсолютного нуля. С дальнейшим ростом концентрации доноров энергия  $\varepsilon_{i0}$  проходит через минимум и начинает возрастать. При выполнении условия  $\varepsilon_{i0} - \varepsilon_e > 1$  все доноры окажутся ионизованными, и процесс перехода МИ закончится.

Задача о вычислении энергии взаимодействия нейтральных доноров в парном приближении сводится к задаче о вычислении энергии молекулы водорода  $\varepsilon_{H_2}(R)$  [13,14]. Энергия молекулы водорода в синглетном состоянии  $\varepsilon_{H_2}^+$  соответствует антипараллельной ориентации электронных спинов, а  $\varepsilon_{H_2}^-$  энергия — молеклулы водорода в триплетном состоянии, соответствующая параллельной ориентации электронных спинов. Соответственно энергия взимодействия двух нейтральных доноров зависит от ориентации электронных спинов и выражается через энергию молекулы водорода следующим образом:

$$\varepsilon_{00}^{\pm}(R) = \varepsilon_{\mathrm{H}_{2}}^{\pm}(R) - 2\varepsilon_{0}.$$
 (8)

Поэтому при расчете средней энергии взаимодействия нейтральных доноров необходимо сделать некоторые предположения о взаимном расположении спинов электронов, связанных на донорах.

Энергетически наиболее выгодным является такое расположение спинов, при котором спины ближайших соседей антипараллельны по отношению к выделенному спину. В этом случае спины соседей, следующих за ближайшими, окажутся параллеьными по отношению к выделенному спину. Итак, наиболее выигрышна энергетически такая конфигурация, при которой спины в системе нейтральных доноров расположены в среднем так же, как в антиферромагнетике. При этом наличие дальнего порядка для нас несущественно. Будем называть такой порядок в системе спинов "антиферромагнитным". В этом случае средняя энергия взаимодействия нейтральных доноров в расчете на один донор запишется в виде

$$E_{00}^{\rm af} = (1-n)^2 \varepsilon_{00}^{\rm af}(r_d),$$
  
$$2\varepsilon_{00}^{\rm af}(r_d) = Z_1 \varepsilon_{00}^+(r_d) + Z_2 \varepsilon_{00}^-(2^{1/2} r_d).$$
(9)

При некоторой критической температуре "антиферромагнитный" порядок будет разрушен, и система нейтральных доноров превратится в парамагнетик. В этом случае параллельная и антипараллельная ориентации спинов на соседних донорах равновероятны, и средняя энергия взимодействия нейтральных доноров, рассчитанная на один донор, запишется в виде

$$E_{00}^{p} = (1 - n)^{2} \varepsilon_{00}^{p}(r_{d}),$$
  

$$2\varepsilon_{00}^{p}(r_{d}) = [Z_{1}\varepsilon_{00}^{+}(r_{d}) + Z_{2}\varepsilon_{00}^{-}(2^{1/2}r_{d})]/2$$
  

$$+ [Z_{1}\varepsilon_{00}^{-}(r_{d}) + Z_{2}\varepsilon_{00}^{+}(2^{1/2}r_{d})]/2.$$
(10)

И наконец, рассмотрим случай, когда все спины в системе нейтральных доноров имеют одно и то же направление (случай "насыщенного парамагнетика"). В этом случае энергию взаимодействия нейтральных доноров, приходящуюся на один донор, следует вычислять по формулам

$$E_{00}^{\rm sp} = (1 - n)^2 \varepsilon_{00}^{\rm sp}(r_d),$$
  
$$2\varepsilon_{00}^{\rm sp}(r_d) = Z_1 \varepsilon_{00}^-(r_d) + Z_2 \varepsilon_{00}^-(2^{1/2} r_d).$$
(11)

На рис. 1 представлены расчетные зависимости энергии взаимодействия нейтральных доноров от среднего расстояния между ними.

Выигрыш энергии при "антиферромагнитном" упорядочении спинов составляет величину  $\Delta \varepsilon = \varepsilon_{00}^{\rm p} - \varepsilon_{00}^{\rm af}$ . Определим критическую температуру  $T^*$  равенством

$$k_{\rm B}T^* = \Delta\varepsilon. \tag{12}$$

При температурах  $T < T^*$  система спинов представляет собой "антиферромагнетик", и расчеты нужно проводить по формулам (9). В противоположном случае ( $T > T^*$ ) система спинов — парамагнетик, и для расчетов нужно использовать формулы (10). Сравнение кривых для "антиферромагнетика" и парамагнетика показывает, что при изменении межпримесного расстояния в интервале  $3 < r_d < 4$  величина  $\Delta \varepsilon$  изменяется в интервале  $0.05 < \Delta \varepsilon < 0.15$ . Для InSb, например, 1 Ry  $\simeq 8$  K (масса электрона  $m_e/m_0 = 0.013$ , диэлектрическая проницаемость  $\varkappa = 16$ ).

Для того чтобы сориентировать спины в одном направлении, необходимо затратить энергию  $\delta \varepsilon = \varepsilon_{00}^{\rm sp} - \varepsilon_{00}^{\rm af}$ . Определим критическое магнитное поле  $H^*$  равенством

$$\mu_{\rm B} H^* = \delta \varepsilon, \tag{13}$$

где  $\mu_{\rm B}$  — магнетон Бора. В полях, удовлетворяющих условию  $H > H^*$ , расчеты нужно производить по формулам (11); в противоположном случае, когда выполняется неравенство  $H < H^*$ , для расчетов нужно применять формулы (9) и (10). Величина  $\delta \varepsilon$  меняется в пределах 0.15 <  $\delta \varepsilon < 0.45$  при изменении параметра  $r_d$  в интервале 3 <  $r_d < 4$ . Для InSb ( $\mu_{\rm B}H$ ) meV = 4.5  $\cdot 10^{-4}H$  Gs.

Таким образом, из приведенных на рис. 1 результатов численных расчетов следует, что лишь при достаточно низких температурах (около 1 К для InSb) детали распределения спинов в системе нейтральных доноров могут сказаться на переходе МИ. Но уже при температурах жидкого гелия можно считать, что система спинов образует парамагнетик, и использовать при расчетах формулы (10) в случае  $\mu_{\rm B}H < k_{\rm B}T$  либо формулы (11) в случае  $\mu_{\rm B}H > k_{\rm B}T$ .

### 2. Переход металл–изолятор

Варьируя внутреннюю энергию системы E<sub>int</sub> (2) по параметру  $n = n_e/n_d$  при фиксированной концентрации доноров, из условия экстремума (1) определим равновесное значение электронной концентрации. Результаты численных расчетов представлены на рис. 2. Здесь изображены зависимости относительной концентрации зонных электронов *n* от среднего расстояния между донорами r<sub>d</sub>. Случаю "антиферромагнитного" порядка в системе спинов соответствует кривая 1, случаю хаотического распределения спинов — кривая 2, а случаю одинаковой ориентации всех спинов — кривая 3. В общих чертах поведение всех кривых одинаково. При значении параметра  $r_d = 0.85$  выполняется условие  $\varepsilon_{i0} - \varepsilon_e = 1$ , и все доноры оказываются ионизованными. При этом все три кривые сходятся в точке, соответствующей значению n = 1.

Особенности распределения спинов в системе нейтральных доноров становятся существенными вблизи критической точки перехода МИ. В случае "антиферромагнитного" порядка ван-дер-ваальсовы силы притяжения понижают внутреннюю энергию системы нейтраль-



**Рис. 2.** Зависимость отношения концентрации зонных электронов к концентрации доноров  $n = n_e/n_d$  от расстояния между донорами  $r_d$  для "антиферромагнетика" (1), для парамагнетика (2) и для насыщенного парамагнетика (3).

ных доноров. При этом критическое значение параметра  $r_d$ , соответствующее точке перехода МИ, составляет  $r_c^{\text{af}} = 3.4$ . В случае парамагнетика средняя энергия взаимодействия нейтральных доноров (рис. 1) близка к нулю, и  $r_c^{\text{p}} = 3.6$ . В случае насыщенного парамагнетика силы отталкивания между нейтральными донорами повышают внутреннюю энергию в фазе изолятора, сдвигая точку перехода МИ в сторону меньших концентраций. В этом случае  $r_c^{\text{sp}} = 3.9$ . Напомним, что эмпирическое равенство для критического параметра  $r_c \simeq 4$  выполняется для довольно большого числа полупроводниковых материалов.

Достаточно сильное магнитное поле ( $H > H^*$ ) подавляет ван-дер-ваальсовы силы, ориентируя спины в одном направлении. При этом внутренняя энергия образца в диэлектрической фазе возрастает, и металлическая фаза может оказаться энергетически более выгодной. В этом случае произойдет индуцированный магнитным полем переход из диэлектрической фазы в металлическую. Пусть концентрация доноров такова, что  $r_c^{\text{af}} < r_d < r_c^{\text{sp}}$ . Тогда в отсутствие магнитного поля при температуре T < T\* (см. (12)) полупроводник находится в диэлектрической фазе, поскольку  $r_c^{\rm af} < r_d$ . Если приложить магнитное поле, то спины начнут ориентироваться вдоль поля. При значениях поля  $H > H^*$  ( $H^* \leq 700 \,\mathrm{G}$  для InSb в выбранном интервале концентраций доноров) мы получим насыщенный парамагнетик, который находится в металлической фазе, поскольку  $r_d < r_c^{sp}$ .

Впервые возможность аномальных переходов из фазы изолятора в фазу металла под действием магнитного поля была предсказана для переходов Андерсона в неупорядоченных материалах Ларкиным и Хмельницким, а соответствующая фазовая диаграмма для таких систем в магнитном поле была построена Шапиро [15]. B этих работах было показано, что подавление эффекта слабой локализации магнитным полем приводит к переходу изолятор-металл, связанному с отрицательным магнитосопротивлением (подробное описание современного состояния проблемы и соответствующие ссылки см. в [16]). В нашей работе впервые показано, что подобные аномалии возможны в случае моттовских переходов МИ. В рассматриваемом нами случае переход изолятор-металл, индуцируемый магнитным полем, обусловлен подавлением слабых ван-дер-ваальсовых сил взаимодействия между нейтральными донорами и связан с концентрационными эффектами.

Рассмотрим полупроводник, который находится на металлической стороне перехода МИ ( $r_d < r_c^{\rm af}$ ). В этом случае концентрация электронов с ростом магнитного поля будет возрастать до тех пор, пока поле не достигнет критической величины  $H = H^*$ , и лишь затем начнет убывать. При значении параметра  $r_d = 2$  относительное увеличение концентрации электронов составляет  $\Delta n/n \simeq 0.7$  в максимуме, величина  $\delta \varepsilon \simeq 1.5$  и  $H^* \simeq 3.4$  kG для InSb.

Таким образом, переход в металлическую фазу в слабо компенсированных полупроводниках имеет особенности, связанные с ван-дер-ваальсовыми силами взаимодействия нейтральных доноров. Достаточно сильное магнитное поле, напряженность которого Н больше некоторого критического значения  $H^*$  (для InSb  $H^* \simeq 1 \,\mathrm{kG}$ ), подавляет ван-дер-ваальсовы силы, ориентируя спины в одном направлении. При этом внутренняя энергия образца в диэлектрической фазе возрастает, и металлическая фаза оказывается энергетически более выгодной. В этом случае произойдет индуцированный магнитным полем переход из диэлектрической фазы в металлическую. Предсказываемый нами эффект имеет свой аналог в андерсоновских переходах из фазы диэлектрика в фазу металла, индуцированных магнитным полем в сильно компенсированных полупроводниках. В этих материалах переход обусловлен подавлением эффектов слабой локализации в магнитном поле и наблюдается в подвижности, в то время как предсказываемые нами эффекты должны наблюдаться в концентрированных зависимостях.

## Список литературы

- [1] Н.Ф. Мотт. Переходы металл-изолятор. Наука, М. (1979).
- [2] J. Hubbard. Proc. Roy. Soc. Lond. Ser. A 281, 401 (1964).
- [3] J. Spalek, W. Wojcik. Phys. Rev. B45, 3799 (1992).
- [4] G.A. Thomas, Y. Ootuka, S. Kobayashi, W. Sasaki. Phys. Rev. B24, 4886 (1981); G. Biskupski, H. Dubois, J.L. Wojkievicz, A. Briggs. J. Phys. C: Sol. Stat. Phys. 17, L411 (1984); Γ.A. Матвеев, Φ.Τ. Лончаков. ΦΤΠ 18, 4, 589 (1984); V.G.I. Deshmukh, D.P. Tunstall. J. de Phys. Colloq. C-4, 37, 329 (1976); M. Nakamura, W. Sasaki. J. Phys. Soc. Jap. 19, 236 (1964).

- [5] Т. Райс, Дж. Хенсел, Т. Филлипс, Г. Томас. Электроннодырочная жидкость в полупроводниках. Мир, М. (1980).
- [6] Д.Н. Бычковский, О.В. Константинов, Б.В. Царенков. ФТП 29, 1, 152 (1995).
- [7] P. Washishta, K.S. Singwi. Phys. Rev. B6, 875 (1972).
- [8] В.М. Михеев. ФТТ 35, 9, 2410 (1993); В.М. Михеев. ФТТ 36, 4, 994 (1994).
- [9] В.М. Михеев. Вторая рос. конф. по физике полупроводников. Зеленогорск (26 февраля–1 марта 1996). Тез. докл. Т. 2. С. 100; V.M. Mikheev. Int. Conf. on Electron Lokalization and Quantum Transport in Solids. Jaszowiec, Poland (3– 6 August 1996). Extend. Abstracts. 166 p.
- [10] P. Nozieres, D. Pines. Phys. Rev. 111, 442 (1959).
- [11] Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел. Наука, М. (1967).
- [12] B.N. Finkelstein, G.E. Horowitz. Zs. Phys. 48, 118, 448 (1928).
- [13] W. Heitler, F. London. Zs. Phys. 44, 455 (1927); N. Rosen. Phys. Rev. 38, 2099 (1931).
- [14] Дж. Слэтер. Электронная структура молекул. Мир. М. (1965).
- [15] D.E. Khmelnitskii, A.I. Larkin. Solid State Commun. 39, 1167 (1981); B. Shapiro. Phil. Mag. B50, 241 (1984).
- [16] Б.А. Аранзон, Н.К. Чумаков. ФТП 30, 1, 46 (1996).